

Journal Homepage: www.jamt.ir

مقاله کامل پژوهشی



مژگان کاظمزاده عطوفی '، مهدی رنجبر <sup>۲</sup> \*، احمد کرمانپور <sup>۳</sup>، نیما تقوینیا <sup>٤</sup>، مهسا حیدری <sup>٥</sup>

<sup>ا</sup> دانشجوی دکتری، دانشکاده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران <sup>۲</sup> دانشیار، دانشکاده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران <sup>۳</sup> استاد، دانشکاده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اصفهان، ایران <sup>۱</sup> استاد، دانشکاده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، تهران، ایران <sup>۵</sup> دانشجوی دکتری، دانشکاده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، تهران، ایران

<b>کیده</b> در سلولهای خورشیدی پروسکایتی (PSCs)، تخلیه مؤثر الکترونها و کاهش بازترکیب زوجهای	تاريخچە مقالە: چ
کترون-حفره در فصل مشترک لایه انتقالدهنده الکترون (ETL)/پروسکایت، برای دستیابی به عملکرد بالاتر	ثبت اوليه: ١/١٥ -/١٣٩٩ ال
روری است. در این پژوهش، اثر حضور یک لایه بسیار نازک اکسید فلزی با ضخامت کمتر از ۱۰ نانومتر بر روی	دریافت نسخهٔ اصلاح شده: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ض
ET اصلی با ضخامت ۵۰ نانومتر در بهبود عملکرد فتوولتاییکی سلول، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،	پذیرش قطعی: ۱٤۰۰٬۰۳/۰۸ L
جموعه کاملی از ساختارهای دولایهای برای سه ماده اکسید فلزی ETL رایج در PSC ها یعنی SnO <sub>2</sub> ،TiO <sub>2</sub> و WO <sub>3</sub>	كليدواژهها:
روش دقیق و تکراریذیر کندویاش بسامد رادیویی، لایهنشانی شد و عملکرد آنها بهعنوان ETL در سلول، مورد	سلول خورشیدی پروسکایتی صفحهای، به
ایسه قرار گرفت. مشخصهیابی های ساختاری و الکتریکی سلول ها و ETL های مختلف، توسط پراش پرتوی	کندوپاش بسامد رادیویی، من
كس (XRD)، ميكروسكوپ الكتروني روبشي نشر ميداني (FE-SEM)، طيفسنجي UV-vis، آناليز مت-شاتكي و	اي WO2
ودارهای J-V مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که بهکارگیری ساختارهای دولایهای TiO <sub>2</sub> /SnO <sub>2</sub> -UTL،	ین TiO <sub>2</sub>
TiO2/WO3-UTT و SnO2/WO3-UTL با ایجاد صف بندی مؤثرتر ترازهای انرژی، بازدهی سلول را بهطور قابل	L
دحظهای افزایش میدهد. از سوی دیگر، با استفاده از ساختارهای دولایهای معکوس آنها یعنی SnO2/TiO2-UTL،	ما
WO3/TiO2-UTL و WO3/SnO2-UTL بازدهی سلولها کاهش یافت. نتایج حاصُ شده، یک رهیافت ساده و	L
بدبخش را برای طراحی مؤثرتر ادوات فتوولتاییکی با عملکرد بهبودیافته پیشنهاد میدهد.	ام

Whttps://doi.org/10.30501/jamt.2021.225445.1084 URL: http://www.jamt.ir/article\_126424.html

**Original Research Article** 

Journal of Advanced Materials and Technologies (JAMT): Vol. 10, No. 1, (Spring 2021), 1-12

# Synthesis and Optimization of Planar Perovskite Solar Cells Using TiO<sub>2</sub>/SnO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub> and SnO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub> Electron Transport Bilayer Structures

\*عهده دار مکاتبات

نشانی: ایران، اصفهان، اصفهان، د*انشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده فیزیک*، تلفن: ۳۳۹۱۳۷۵٤-۳۱۰، دورنگار: -

پیام نگار: ranjbar@iut.ac.ir

Please cite this article as: Kazemzadeh Otoufi, M., Ranjbar, M., Kermanpur, A., Taghavinia, N., Heydari, M., "Synthesis and optimization of planar perovskite solar cells using TiO<sub>2</sub>/SnO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub> and SnO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub> electron transport bilayer structures", *Journal of Advanced Materials and Technologies (JAMT)*, Vol. 10, No. 1, (2021), 1-12. (https://doi.org/10.30501/jamt.2021.225445.1084).







#### Mozhgan Kazemzadeh Otoufi 💿 <sup>1</sup>, Mehdi Ranjbar 💿 <sup>2</sup>\*, Ahmad Kermanpur 💿 <sup>3</sup>, Nima Taghavinia 💿 <sup>4</sup>, Mahsa Heydari 💿 <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ph. D. Candidate, Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Isfahan, Iran
 <sup>2</sup> Associate Professor, Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Isfahan, Iran
 <sup>3</sup> Professor, Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Isfahan, Iran
 <sup>4</sup> Professor, Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Tehran, Iran
 <sup>5</sup> Ph. D. Student, Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Tehran, Iran

#### Paper History:

Received: 2020-04-03 Revised in revised form: 2020-12-08 Accepted: 2021-05-29

#### Keywords:

Planar Perovskite Solar Cell, RF Sputtering, TiO<sub>2</sub>, SnO<sub>2</sub>, WO<sub>3</sub> **Abstract** In perovskite solar cells (PSCs), effective electron extraction and reduction of electron-hole pair recombination at the electron transport layer (ETL)/perovskite interface is essential for obtaining higher performance. In this research, the presence effect of a metal oxide ultra-thin layer (< 10 nm thick) on the major ETL ( $\approx$  50 nm thick) in improving the photovoltaic performance of the cell was investigated. For this purpose, a complete set of bilayer structures for the three common ETL metal oxide materials TiO<sub>2</sub>, SnO<sub>2</sub> and WO<sub>3</sub>, were provided using the accurate and reproducible radio-frequency (RF) sputtering deposition method, and their performance as ETL in the cell was compared. Structural and electrical characterizations of different cells and ETLs were examined by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), UV-vis spectroscopy, Mott-Schottky analysis and J-V diagrams. The use of TiO<sub>2</sub>/SnO<sub>2</sub>-UTL, TiO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub>-UTL and SnO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub>-UTL bilayer structures has been shown to significantly increase cell efficiency by creating more efficient energy band alignment. On the other hand, using their inverted bilayer structures, SnO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub>-UTL, WO<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub>-UTL, and WO<sub>3</sub>/SnO<sub>2</sub>-UTL, resulted in reduced cell efficiency. The results suggest a simple and promising approach to designe more efficient photovoltaic devices with improved performance.

URL: http://doi.org/10.30501/jamt.2021.225445.1084 URL: http://www.jamt.ir/article\_126424.html

۱- مقدمه

در جهان امروز که عصر الکترونیک نام دارد، انرژی الکتریکی به علت قابلیت تبدیل آسان و پاک به سایر انرژیهای موردنیاز، بالاترین میزان توجه و تقاضا را در میان ملتها به خود اختصاص داده است [۱ و ۲]. این درحالی است که توفیق بشر امروز در تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به الکتریکی و بهرهبرداری از این منبع انرژی پاک و غنی، علیرغم نیاز جدی بدان، تاکنون بسیار ناچیز بوده است. در میان انواع مختلف ادوات فتوولتاییکی، سلولهای خورشیدی پروسکایتی (PSC) بیش از همه، نیازهای فعلی را برآورده میسازند. بازدهی تبدیل توان این سلولها، رشد چشمگیری را ( از ۲۸ تا ۲۰٫۲ درصد) تنها در طول یک دهه از خود نشان دادهاند [۳].

لایه انتقالدهنده الکترون <sup>۲</sup>(ETL)، سهم بسزایی را در دستیابی به بازدهی های بالا در PSC ها ایفاء میکند [٤ و ٥]. مشخصات لایه انتقالدهنده الکترون شامل صف بندی سطوح انرژی، تحرکپذیری بار، حالت های تله ای و پارامترهای وابسته به ریخت شناسی، نوع ماده و خصوصیات فصل مشترک وابسته به آن، در تعیین عملکرد فتوولتاییکی این سلول ها نقش بسیار حیاتی دارد [٦ و ۷]. هرچند در اغلب PSC های پربازده از LTT های مزومتخلخل استفاده می شود [۷]، اما به کارگیری این لایه ها مشکلاتی از قبیل پیچیده نمودن فرآیند ساخت و چالشی

نمودن تولید آنها به روش پوششدهی چرخشی در ابعاد بزرگ را نیز در پی دارد [۸ و ۹]. ازاینرو، بهکارگیری ساختار صفحهای برای این سلولها به دلیل قابلیت تولید آنها بهصورت ساده و ورقه ای، توجه زیادی را به خود جلب کرده است [۱۳–۱۰]. بااین وجود، میدانیم که SC۲ های صفحهای، است [۱۳–۱۰]. بااین وجود، میدانیم که SC۲ های صفحهای، اغلب بازدهی کمتر و پسماند<sup>۳</sup> بالاتری را در مقایسه با SC های نوع مزومتخلخل از خود نشان میدهند که به دلیل وجود عیوب<sup>3</sup> در ETL و تماسهای مستقیم بین پروسکایت و لایه <sup>5</sup> FTO میباشد [۱۶ و ۱۵].

بهینهسازی لایه انتقالدهنده الکترون بهطورکلی با ایجاد تغییر در ماده تشکیل دهنده آن و یا در مرز فصل مشترک آن با لایه پروسکایت انجام می شود. پژوهش هایی که تاکنون دراین راستا انجام شده است را می توان به طورکلی به ٥ شاخه: انتخاب بهینه ماده تشکیل دهنده LTL، استفاده از روش آلایش دهی و یا ایجاد کامپوزیت جهت ارتقای کیفیت ماده تشکیل دهنده الکترون به لحاظ تشکیل دهنده الکترون به لحاظ ریخت شناسی و خواص فیزیکی آن و مهندسی مطلوب فصل مسطح؛ تفکیک کرد [۷ و ۱۲]. بازترکیب بار، اغلب در مرز بین مسطح؛ تفکیک کرد [۷ و ۲۱]. بازتر کیب بار، اغلب در مرز بین به عنوان یک روش مؤثر در افزایش بازدهی سلول ها شناخته شده است که تاکنون در انواع مختلفی مانند اضافه نمودن

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hysteresis

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Defects

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fluorine-Doped Tin Oxide

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perovskite Solar Cell

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Electron Transport Layer

تکلایههای خودآراییده [۷، ۱۷ و ۱۸]، وارد نمودن ملکولهای ارگانیکی [۱۹] و اصلاح سطح ETL [٤ و ۲۰] مورد مطالعه قرار گرفته است. اضافه نمودن یک لایه بسیار نازک از برخی نیم رساناهای اکسید فلزی شفاف (مانند ZnO، SrO و MgO) نیز بهعنوان یک روش توانمند در بهبود بیرون کشیدن الکترون و کاهش بازترکیب بار، معرفی شده است [۷، ۱۲ و ۲۱]. نمونههایی از استفاده موفقیت آمیز این راهبرد در ایجاد صف بندی مؤثرتر ترازهای انرژی [۲۵–۲۲]، بسترسازی مناسب جهت تشکیل باکیفیت تر لایه پروسکایت [۲۲]، کاهش چگالی حالتهای تله ای [۲۳] و جلوگیری از برهم کنشهای شیمیایی نامطلوب [۲۲] در گزارشات علمی دیده می شود.

در پژوهش حاضر، هدف اصلی، بررسی اثر حضور UTL<sup>1</sup> هایی با ضخامت کمتر از ۱۰ نانومتر از یک نیمرسانای اکسید فلزی با شکاف ٔ نواری پهن در فصل مشترک لایه اصلی انتقالدهنده الكترون و پروسكايت ميباشد. اين مطالعه، نهتنها یک گزینه مناسب جهت افزایش بازدهی PSC ها بهشمار میآید بلکه در بهدست آوردن یک نگرش و درک بهتر و عميق تر از سازوكار انتقال الكترون در اين گونه از ادوات فتونيكي نيز بسيار مفيد است. مطالعه اين ساختارهاي دولايهاي برای سه نیمرسانای نوع n متداول و پرکاربرد بهعنوان انتقالدهنده الكترون در سلولهای خورشیدی پروسکایتی یعنی SnO<sub>2</sub> ،TiO<sub>2</sub> و WO<sub>3</sub> بهصورت یک مجموعه کامل و متناظر با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد سلول های مختلف مبتنى بر آنها مقايسه شد. بهمنظور مقايسه مطلوب عملكرد ETL های مختلف، از روش دقیق، تکرارپذیر و صنعت سازگار (بەلحاظ امكان لايەنشانى در ابعاد وسيع) كندوپاش<sup>۳</sup> بسامد رادیویی، در انجام لایهنشانی آنها استفاده شد. همچنین جهت حصول اطمینان از نتایج، اثر حضور UTL های مختلف با دو ضخامت مختلف ٤ و ١٠ نانومتر مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت، معلوم شد که با بهکارگیری مطلوب اینگونه ساختارهای دولایهای میتوان مشخصات فتوولتاییکی و عملكرد سلولها را بهطور قابلملاحظهاي افزايش داد.

۲– کارهای آزمایشگاهی

۲-۱- اچ کردن و شستشوی زیرلایهها
 زیرلایههای FTO به ابعاد مربعی ۱/٤×۱/٤ سانتیمتر ابتدا

توسط پودر روی و محلول اسید کلریدریک رقیق شده ۲ مولار، به روش شیمیایی اچ شدند. بعدازآن، زیرلایه ها در حمام اولتراسونیک به ترتیب در محلول های آب صابون، آب دی یونیزه، محلول بسیار رقیق اسید کلریدریک، استون خالص، اتانول خالص و ایزوپروپانول؛ در هر مرحله به مدت ۱۰ دقیقه؛ شستشو یافته و درنهایت پیش از پوشش دهی لایه انتقال دهنده الکترون و برای تمیز شدن بیشتر سطح، به مدت نیم ساعت در کوره با دمای ۵۰۰ درجه سلسیوس حرارت داده شدند.

# ۲–۲– پوششردهی لایههای نازک و یا بسیار نازک از TiO2، SnO2 و WO3

لایههای TiO<sub>2</sub> با استفاده از هدف<sup><sup>3</sup></sup> فلزی Ti (با خلوص ۹۹٫۵ درصد، قطر دو اینچ، ضخامت ۵ میلیمتر و از شرکت Loterios ایتالیا) تهیه شدند. در روش کندوپاش، پس از رسانیدن خلأ تا مقدار <sup>3</sup>-۱۰×۲ تور<sup>6</sup> در محفظه، ورود گازهای آرگون و اکسیژن بهترتیب بهعنوان گازهای کار و واکنشی به میزان sccm ٤ و mode دو دستگاه کنترلکننده دبی جرمی <sup>6</sup>(MFC) بهصورت جداگانه کنترل شد؛ بهطوریکه درنهایت فشار کلی گاز داخل محفظه در حین لایهنشانی برابر رفتن شاتر<sup>۲</sup>) نیز، سطح هدف به مدت ۱۰ دقیقهی پیش، <sup>۲</sup>-۱۰×۰۰) نیز، سطح هدف به مدت ۱۰ دقیقهی پیش، وات، دمای نگهدارنده زیرلایه به مقدار ۲۰۰ درجه سلسیوس و فاصله زیرلایهها از هدف برابر ۷ سانتیمتر بود.

در لایهنشانیهای SnO<sub>2</sub> نیز شرایط و پارامترهای لایهنشانی کاملاً مشابه با آنچه در مورد TiO<sub>2</sub> گفته شد، کنترل گردید با این تفاوت که در لایهنشانی آن از یک هدف سرامیکی SnO<sub>2</sub> (با خلوص ۹۹/۹۹ درصد، قطر ۲ اینچ،

- <sup>5</sup> Torr
- <sup>6</sup> Mass Flow Controller
- <sup>7</sup> Shutter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ultra-Thin Layer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gap

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sputtering

ضخامت ۳ میلیمتر از شرکت Sindlhauser Materials GmbH آلمان) استفاده شد.

لایههای WO<sub>3</sub> با استفاده از یک هدف فلزی W (با خلوص ۹۹ ۸۹ درصد، قطر ۲ اینچ، ضخامت ۰٫۵ میلیمتر از شرکت Plansee آلمان) تهیه شدند. در این پوشش دهیها نیز شرایط و پارامترهای لایهنشانی، کاملاً مشابه با دو مورد از پیش گفته شده، برقرار شد؛ با این تفاوت که در حین لایهنشانی، ورود گازهای آرگون و اکسیژن به میزان یکسان sccm ٤ و فشار کلی گاز داخل محفظه برابر با ۲-۱۰۱×۱۰۸ تور بود. همه لایهنشانیها؛ چه با بهکارگیری یک هدف فلزی و چه با استفاده از یک هدف سرامیکی اکسید فلزی؛ در حضور فشار جزئی گاز واکنشگر اکسیژن انجام شد تا استوکیومتری لایهها حفظ شده و از تشکیل ساختارهای نامطلوبی مانند Sno، Sno یا می و OW (بهجای SnO<sub>2</sub> ، SnO<sub>2</sub> و (WO) جلوگیری شود.

شکل ۱ (الف)، طرحوارهای از انواع سلولهای ساخته شده و موردمطالعه در این پژوهش با لایههای انتقالدهنده الكتروني مختلف را نشان ميدهد. كليه لايههاي اكسيد فلزي مورد اشاره در بالا، در کمتر از ۱۸ ساعت و پیش از انجام لایه نشانی های بعدی، به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۰۰ درجه سلسيوس حرارتدهي شده و سپس بهآرامي سرد شدند؛ چراکه این دما بهعنوان یک دمای بهینهیافته جهت آنیل نمودن ETL های از نوع SnO<sub>2</sub> [۲۷]، TiO<sub>2</sub> و ۲۹ و یا ETL [۳۰] در گزارشات علمی معرفی شده است. عامل مؤثر دیگر، كنترل ضخامت لايههاي اكسيد فلزى انتقال دهنده الكترون است که نقش مهمی را در عملکرد سلول ایفاء میکند [۱٦]. از آنجا که ضخامت بهینهیافته ۵۰ نانومتر برای ETL های اکسید فلزی در سلولهای با ساختار صفحهای در مقالات معرفی شده است [۲٤ و ۳۱]، تلاش نمودیم تا همین ضخامت را برای لایههای انتقالدهنده الکترونی اصلی بهدست آوریم. از سوی دیگر برای لايههاي بسيار نازك، بهترين اثربخشي براي لايههاي با ضخامت کمتر از ۱۰ نانومتر، گزارش شده است [۷ و ۲٤]. بنابراین، در این پژوهش اثر حضور UTL های ٤ و ۱۰ نانومتری در فصل مشترک، مورد مطالعه قرار گرفت. روش كنترل ضخامت، براساس تنظيم زمان با ثابت نگه داشتن ساير پارامترهای لایهنشانی بود. با استفاده از تصاویر برش عرضی

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی <sup>۱</sup> (FE-SEM) از چندین نمونهی شکل ۲ (الف-ج)، نرخ لایهنشانی برای SnO<sub>2</sub>، TiO<sub>2</sub> و WO3 بهترتیب برابر با ۳، ۱۳/۳ و ۱ آنگستروم بر ثانیه بهدست آمد. براساس تصاویر برش عرضی معلوم شد که نرخ لایهنشانیها مستقل از زیرلایه است.





شکل ۲. تصاویر برش عرضی نوعی FE-SEM از لایههای فشرده (الف) TiO2، (ب) WO3 و (ج) SnO2 پوششدهی شده به روش کندوپاش بسامد رادیویی بر روی زیرلایههای متنوع، که در کالیبراسیون کنترل ضخامت مورد استفاده قرار گرفت

#### ۲-۳- لايەنشانى پروسكايت

جهت پوشش دهی لایه جاذب نور پروسکایتی با فرمول ۲۹۵۰ (MA0.17FA0.83)0.95Pb (I0.83Br0.17) بر روی لایه های ETL از روش لایه نشانی چرخشی تک مرحله ای استفاده شد. بدین منظور، محلول اولیه با اضافه نمودن فرمامیدینیوم یدید بدین منظور، محلول اولیه با اضافه نمودن فرمامیدینیوم یدید (۱ میلی بدین (۱ میلی) (۲۹ درصد، Dyesol) به میزان (۱ میلی مول)، یدید سرب PbI2 (با خلوص ۹۹/۹۹ درصد، TCI) (۵/۱ میلی مول)، متیل آمونیوم برمید MABr (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>Br) (۸/۹ میلی مول)، متیل آمونیوم برمید المBr (۲۵ برصد، Dyesol) (۱ میلی مول) و برمید سرب PbBr2 (با خلوص ۹۹/۹۹ درصد، IRASOL) (۱ میلی مول) به دو حلال بدون آب دی متیل فرمامید MDF (با خلوص ۵/۹۹ درصد، Merck) و دی متیل سولفوکساید OMSO (با خلوص ۹۹/۹ درصد، Superior) (آترکیب شده با نسبت حجمی ۱:3)

سپس ۵۰ میکرولیتر از محلول یدید سزیوم CsI (با خلوص ۹۹/۹۹۹ درصد، Sigma-Aldrich) (۱٫۵ میلی مول) در DMSO (۱ میلیلیتر) در ۹۵۰ میکرولیتر از محلول بالا حل شد. در مرحله بعد، این محلول پروسکایتی سهکاتیونه بر روی زیرلایههای FTO/ETL به روش پوشش دهی چرخشی ابتدا در ۱۰۰۰ rpm/10 s

در ۱۵ ثانیه پایانی، ۲۰۰ میکرولیتر از ضد حلال اتیل استات به آرامی بر روی زیرلایه ریخته شد و درنهایت، لایـههـا بلافاصله در دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس بـر روی گـرمکن بـه مدت ۵۰ دقیقه حرارت داده شدند.

### ۲–٤- پوشش دهی لایه انتقال دهنده حفره و الکترود طلا

بلافاصله پس از تکمیل حرارت هی پروسکایت، لایه انتقال دهنده حفره اسپایرومتد ( ۹۹، درصد) بر روی این ساختار چندلایه، با فرایند پوشش دهی چرخشی دیگری در ۰۰۰۰ دور در دقیقه بهمدت ۳۰ ثانیه لایه نشانی شد. محلول مورداستفاده در این مرحله شامل ۲۲٫۳ میلی گرم پودر اسپایرومتد در ۱ میلی لیتر کلروبنزن بود که با ۱۷٫۵ میکرولیتر از رتریفلوئورومتیل – سولفونیل) ایمید (Li-TFSI) (۵۹٫۹ درصد، ٤-ترشیوبوتیل پیریدین (TBP) در استونیتریل و ۲۸٫۸ میکرولیتر از الائیده شده بود. درنهایت، لایه طلا با ضخامت ۸۰ نانومتر بهعنوان الکترود مقابل، روی لایه انتقال دهنده حفره، تحت خلأ بالا با استفاده از یک دستگاه تبخیر حرارتی TTT بالا با استفاده از یک دستگاه تبخیر حرارتی TTT

### ۲-۵- مشخصه یابی ها

برای مطالعه ساختار بلوری لایههای مختلف از دستگاه پراش پرتوایکس با مدل ASENWARE AW-DX300 با لامپ CuKa با طولموج (۱/۵٤۰٦ آنگستروم) استفاده شد. تصاویر FE-SEM از نمونهها توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی از مدل TESCAN-Mira3 با وضوح بالا تهیه شد. جذب و عبور لایههای انتقالدهنده الکترونی مختلف ساختهشده توسط دستگاه PerkinElmer مدل 25 Lambda

UV/VIS Spectrometer با تابش پرتو در محدوده طول موج ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ نانومتر ثبت شد. آنالیز مت-شاتکی از لایههای اصلي انتقالدهنده الكتروني SnO<sub>2</sub> ،TiO<sub>2</sub> و WO<sub>3</sub>، در يک سلول از جنس کوارتز و در داخل محلول ۰٫۵ مول بر لیتر از نمک سولفات سدیم (Na2SO4) حلشده در آب (با pH برابر ٦) و با تركيبي از سه الكترود مختلف، توسط دستگاه Metrohm-Autolab Potentiostat انجام شد. الكترودهاي كار، مرجع و شمارنده در این اندازه گیری بهترتیب: لایه اکسید فلزی/Ag/AgCl ،FTO (۳ مول بر کیلوگرم KCl) و پلاتین (Pt) بودند. اسکن با بسامد سیگنال ۱۰۰۰ هرتز و سرعت mV/s در تاریکی انجام شد. منحنی های J-V ی سلول ها با استفاده از یک دستگاه Sharif Solar SIM-1000 کالیبرهشده توسط یک فتودیود تورلبز (Thorlabs Photodiode) تحت تابش نور شبیهسازی شده با خورشید به مقدار J-V ما (100 mW/cm<sup>2</sup>) گرفته شد. نمودارهای J-V با سرعت اسکن mV s<sup>-1</sup> و سط یک دستگاه اندازه گیری (Keithley 2400) ثبت شد. این اندازه گیری ها با ماسک نمودن سطح فعال سلول،ها با یک ناحیه باز به مساحت ۰٬۰۹ سانتی متر مربع صورت گرفت.

> ۳- نتایج و بحث ۳-۱- آنالیز پراش پرتوایکس

نتایج مشخصهیابی XRD از لایههای انتقال دهنده الکترونی مختلف ساخته شده یعنی SnO<sub>2</sub>، WO<sub>3</sub> و TiO2 و TiO2 لایهنشانی شده، در شکل ۳ (الف) گزارش شده است. هرچند کلیه لایههای مورد بررسی در این شکل دارای ضخامت ۰۰ نانومتر میباشند، اما با توجه به آنکه شرایط لایهنشانی به روش کندوپاش در مورد ضخامتهای کمتر از ۱۰ نانومتر نیز بهصورت یکسان حفظ می شود، این ساختار به لایههای بسیار نازک مورد بررسی در این پژوهش با ضخامتهای کمتر از ۱۰ نانومتر نیز نسبت داده می شود.

دادههای XRD<sup>2</sup> برای لایههای مختلف با نرمافزار X'Pert Pro MPD مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

که از انطباق آنها با الگوهای استاندارد (ICSD cards)، ساختار مربوط به لایههای مختلف تعیین شد. جدول (۱) پارامترهای بهدستآمده از مشخصهیابی XRD را برای لایههای مختلف نشان میدهد. شایان ذکر است که در بررسیهای مربوط به انطباقسنجی الگوهای پراش پرتوایکس نمونهها با الگوهای کارتهای استاندارد، هیچ گونه علائمی از تشکیل دیگر ترکیبات مربوط به اکسیدهای فلزی مانند SnO، TiO، WO و یا 200 مشاهده نمی شود.

شکل ۳ (ب) الگوی پراش پرتوایکس لایه پروسکایت ساختهشده را نشان میدهد که برای آن، تشکیل ساختار پروسکایتی با فرمول 3(MA<sub>0.17</sub>FA<sub>0.83</sub>)0.95</sub>Pb(I<sub>0.83</sub>Br<sub>0.17</sub>) دSo.05 از تطابق با مقالات ثابت میشود [۳۲]. این مشخصهیابی همراه با تصویر برش عرضی سلول (شکل ۱ (ب)) و تصویر از بالای لایه پروسکایت (شکل ۱ (ج))، کیفیت بالای لایه پروسکایت ساختهشده در سلولها را بهخوبی ثابت میکند.



**شکل ۳.** نمودار نتایج XRD بهدستامده از (الف) لایههای فشرده اکسید فلزی با ضخامت ۵۰ نانومتر و (ب) لایه پروسکایت مورد استفاده در سلولهای ساخته شده

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mott-Schottky Analysis

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> X-Ray Diffraction

کد مرجع	شبكه بلورى	نام ICSD	نام معدنی	زاویه پرتو X	فرمول شيميايي
• 1-•VV-•££V	تتراگونال	Tin Oxide	Cassiterite, Syn	• , Y °	SnO <sub>2</sub>
•1-•AA-11V0	تتراگونال	Titanium Oxide	Rutile-Synthetic	۰ <sub>/</sub> ۹°	TiO2
••-••0-•٣٦٣	مونوكلينيك	Tungsten Oxide		• , Y °	WO3

**جدول ۱**. پارامترها و نتایج بهدستآمده از مشخصهیابی XRD لایههای اکسید فلزی پوششیافته به روش کندوپاش بسامد رادیویی

# UV-vis)<sup>1</sup> طيفسنجى ماوراء بنفش مرئى (UV-vis)

شکل ٤ (الف)، طیف عبور ماوراء بنفش مرئی مربوط به لایههای اکسید فلزی مختلف موردبررسی با ضخامت ٥٠ نانومتر را نشان میدهد. چنانچه در این شکل مشاهده میشود کلیه منحنیهای عبوری در این نمودار، چندین قله پیدرپی از خود نشان میدهند که اثباتی بر یکنواخت بودن ETL های لایهنشانی شده است [٣٣]. از سوی دیگر، شفافیت بالای ٨٠ درصد در کل ناحیه مرئی برای این لایههای اکسید فلزی، نشاندهنده مطلوب بودن استفاده از آنها بهعنوان انتقالدهنده میباشد [٣٤]. استفاده دیگری که از طیف عبوری لایههای انتقالدهنده الکترونی اصلی میشود، محاسبه گاف نواری آنها، براساس فرمول تاؤک بهصورت رابطه (۱) می باشد (شکل ٤ (ب)):

$$\alpha hv = B(hv - E_g)^m$$

(1)





**شکل ٤**. طیفهای UV-vis عبوری از لایههای اکسید فلزی متفاوت پوششدهیشده و (ب) گافهای نواری سنجیده برای آنها

۳-۳- آناليز مت-شاتكي

شکل ۵ نمودارهای آزمون مت-شاتکی مربوط به لایههای اکسید فلزی SnO<sub>2</sub> ،TiO<sub>2</sub> و WO3 بهضخامت ۰۰ نانومتر را نشان میدهد. در این نمودارها شیب مثبت منحنی، نشاندهنده نوع n بودن نیمرسانای موردبررسی میباشد. مقادیر



**شکل ۵**. نمودارهای آنالیز مت-شاتکی از لایههای اکسید فلزی پوششردهیشده بر زیرلایه FTO

جدول (۲) مقادیر محاسبه شده لبه های انرژی براساس نتایج طیف ماوراء بنفش مرئی و مت-شاتکی را نشان می دهد که از آن برای ترسیم صفبندی ترازهای انرژی در سلول استفاده شده است. به علاوه مقادیر محاسبه شده برای N<sub>D</sub> و V<sub>fb</sub> به همراه مقادیر ورودی <sub>F</sub> و NC در محاسبات مت-شاتکی در جدول (۳) ارائه شده اند.

**جدول ۲**. مقادیر لبههای انرژی سنجیده براساس نتایج مت-شاتکی و UV-Vis برای لایههای فشرده اکسید فلزی پوشش یافته به روش

كندوپاش بسامد راديويي

Ev (eV)	Eg (eV)	Ec (eV)	لايه نازک
-V,90	٣٫٠١	-٤,٩٤	TiO <sub>2</sub>
-A, ۱۹	۳٫٥٠*	-٤,٦٩	SnO <sub>2</sub>
-V, 0 \	۲٫۹۲	-٤٫٥٩	WO <sub>3</sub>
		[77]	' د اساس م جع

ورودي و محاسبهشده	برای پارامترهای	مقادير بەكاررفتە	جدول ۳.
ں <b>مت</b> -شاتکی	ار اندازهگیریهای	اساس فرمولها د	ب

Nc (cm <sup>-3</sup> )	Er	V <sub>fb</sub> (eV)	N <sub>D</sub> (cm <sup>-3</sup> )	لايه
٦,٦٧×١٠ <sup>٢</sup>	۳۱			
[٤•]	[٣٩]	$-\varepsilon_{j}v + (exp)$	$(\exp)^*$	TiO <sub>2</sub>
٣/٦1×1. <sup>1A</sup>	۷٫۲٥		× (××), 19 (mm)	G 0
[23]	[٤١]	$-\boldsymbol{z}_{j}\mathbf{v}\boldsymbol{z}$ (exp)	$\sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2}$	SnO <sub>2</sub>
۱,۹ <b>٦</b> ×۱۰ <sup>۱۹</sup>	0 <sub>/</sub> V٦	( <b>1</b> , (own)	<b>*</b> ( <b>1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</b>	WO
[٤٤]	[٤٣]	$-\varepsilon_{j} \leftrightarrow (exp)$	(exp)	WO <sub>3</sub>

\* بەدستآمدە از اندازەگىرىھاى آزمايشگاھى مت-شاتكى

$$1/C^{2} = 2/(\varepsilon_{0}\varepsilon_{r}eN_{D}) (V-V_{fb}-kT/e)$$
<sup>(Y)</sup>

که در آن N<sub>D</sub>، ۵، ۵، ۷<sub>fb</sub> و V بهترتیب غلظت حاملهای بار، بار الکترون، گذردهی خلأ، ثابت دیالکتریک نیمرسانا، پتانسیل سطح فرمی و پتانسیل اعمالشده را نشان میدهند [۸۳]. براساس شیب و طول از مبدأ خط برازششده با قسمت خطی نمودارها (شکل ۵) میتوان بهترتیب N<sub>D</sub> و موقعیت سطح فرمی (V<sub>fb</sub>) (بسته به مرجع Ag/AgCl) را بهدست آورد. سپس با استفاده از رابطه (۳):

$$E_{C} = V_{fb} + kT \ln(N_{D}/N_{C})$$
(\*)

که در آن N<sub>c</sub> چگالی حالتهای انرژی در نوار ظرفیت میباشد، می توان مقدار کمینه نوار رسانش E<sub>c</sub> را برای لایههای مختلف محاسبه کرد. سپس با داشتن مقدار E<sub>c</sub> و مقدار گاف نواری که براساس دادههای UV-Vis برای لایهها محاسبه شد، مقدار بیشینه نوار ظرفیت Ev نیز محاسبه می شود.



#### ۳-٤- مطالعه مشخصه یابی های فتوولتاییکی سلول ها

نمودار مشخصهیابی J-V ی سلولهای ممتاز (شامپیون) موردمقایسه در شکل ۲ (الف-ج) ارائه شده است. همچنین بهمنظور مقایسه بیشتر، پارامترهای فتوولتاییکی این سلولها در جدول (٤) نشان داده شده است. از آنجایی که همواره بازدهی ها در حالت اسکن معکوس بالاتر از اسکن مستقیم است، بازدهیهای ارائهشده و موردبررسی، مربوط به اسکن معکوس میباشد. در شکل میبینیم که بهکارگیری ساختارهای دولایهای SnO<sub>2</sub>- و TiO<sub>2</sub>-CL/WO<sub>3</sub>-UTL ،TiO<sub>2</sub>-CL/SnO<sub>2</sub>-UTL CL/WO3-UTL موجب افزایش مطلوب بازدهی میشود و به وارونه بهكارگیری ساختارهای معکوس یعنی دولایهایهای WO3- و WO3-CL/TiO2-UTL ،SnO2-CL/TiO2-UTL و CL/SnO2-UTL اثر نامطلوب كاهش بازدهی را نشان میدهند. همچنین دیده می شود که در همه موارد UTL های با ضخامت كمتر (٤ نانومتر)، اثربخشي بيشتري بر افزايش بازدهي نسبت به UTL های با ضخامت بیشتر (۱۰ نانومتر) داشتهاند. بهعلاوه مشاهده می شود که با اضافه شدن UTL های WO3 بر روی لایههای فشرده ۵۰ نانومتری (از جنس SnO<sub>2</sub> و یا TiO<sub>2</sub>)، هرچند Voc کاهش می یابد، اما Jsc بهقدری افزایش می یابد که درمجموع، شاهد افزایش بازدهی در سلول هستیم.

نتایج بهدست آمده از به کارگیری این ساختارهای دولایه ای که به صورت ایجاد اثرات مطلوب بر افزایش بازدهی و یا اثرات نامطلوب کاهش بازدهی مشاهده شد، به خوبی براساس صفبندی نوارهای انرژی متابل تحلیل است. شکل ۷ (الف)، نمایی از لبه های انرژی محاسبه شده برای لایه های اکسید فلزی را براساس نتایج مت-شاتکی و طیفسنجی ماوراء بنفش مرئی (جدول ۲) نشان می دهد. با بررسی کلیه حالت های مربوط به افزایش بازدهی با اضافه شدن لایه بسیار نازک اکسید فلزی و همین طور حالت های کاهش بازدهی، نازک اکسید فلزی و همین طور حالت های کاهش بازدهی، برانش <sup>(</sup>(CBM) لایه بسیار نازک، مابین مقادیر مربوط به آن برای لایه پروسکایت و لایه فشرده اکسید فلزی انتقال دهنده الکترونی اصلی ۰۰ نانومتری قرار گیرد (شکل ۷ (ب))،

الکترونهای نورالقایی، سد انرژی کوتاهتری را در مقابل خود یافته و درنتیجه بهطور روانتری به الکترود انتهایی FTO منتقل میشوند [۲۸]. بهاینترتیب با کمتر شدن تجمع بار، بازترکیب کاهش یافته و درنهایت بازدهی سلول افزایش مییابد [20]. بالعکس در مواردی که صف بندی ترازهای انرژی به گونهای باشد که مقدار کمینه نوار رسانش لایه بسیار نازک، کمتر از مقدار کمینه نوار رسانش لایه فشرده داشته باشد (شکل ۷ (ج))، سدی در مقابل انتقال الکترون به وجود آمده و احتمال بازترکیب بار بیشتر می شود [23].





<sup>1</sup> Conduction Band Minimum

PCE (%)	FF	Voc (V)	J <sub>sc</sub> (mA/cm <sup>2</sup> )	UTL	لايه اصلى
٦, ١٠	•,0٣	• ، ٦٤	۱۸/۰۳	WO <sub>3</sub> (٤ nm)	
٤,٤٥	• ,	٠٫٦٣	١٧/٤٦	WO <sub>3</sub> (\• nm)	-
۲,٩٠	•,٣٦	• <sub>/</sub> V •	11/77	فاقد UTL	SnO <sub>2</sub>
۲٫٥٧	• , 2 0	۰ <sub>/</sub> ۸٦	٦,٧٠	TiO <sub>2</sub> (٤ nm)	
١,٤١	• ,٣٦	• / <b>V</b> •	०,٦٣	$TiO_2$ ( $\cdot nm$ )	
1,0V	٠٫٥٩	۰,۵۷	٤٫٦٧	فاقد UTL	
1,2V	٠٫٣٢	۰,0٦	٨,٢١	$TiO_2$ ( $\cdot nm$ )	
1,50	٥٣٠	۰,۵۷	٦,٨٠	TiO <sub>2</sub> (٤ nm)	WO3
١٦٣٣	• ,٣٦	۲٥٫٠	٧,٢٠	$SnO_2$ ( $\ell nm$ )	
١,•٦	۸۳٫۰	٠,٣٩	۷٫۲۳	$SnO_2$ ( $\cdot nm$ )	
1,24	• ,٣٤	• ، ٥٤	٧/٦٢	WO <sub>3</sub> (£ nm)	
١,٣٦	٥٣٫٠	• ,0 0	$V_{i} \cdot 1$	WO <sub>3</sub> (\• nm)	
١,٣٤	• , ٤٣	• , ٧ ٥	٤٫٢٠	$SnO_2$ ( $\epsilon nm$ )	TiO2
١,١٢	٠,٣٤	۰, <b>۷</b> ۹	٤/١١	$SnO_2$ ( $\cdot nm$ )	1
١,•٨	•,01	۰٫۹۹	٢,١٤	فاقد UTL	1

جدول ٤. پارامترهای فتوولتاییکی PSC های شامپیون در حالت اسکن معکوس



**شکل ۷**. نمودارهای طرح کلی از (الف) جایگاه سکوهای انرژی لایههای مختلف سلول در مقایسه با یکدیگر و نحوه صفبندی، (ب) مطلوب و (ج) نامطلوب نوارهای انرژی با اضافه شدن لایه بسیار نازک اکسید فلزی

- Farzan, H., "The study of thermostat impact on energy consumption in a residential building by using TRNSYS", *Journal of Renewable Energy and Environment (JREE)*, Vol. 6, (2019), 15-20. <u>https://dx.doi.org/10.30501/JREE.2019.95531</u>
- Torknik, F. S., Choi, G. M., Maghsoudipour, A., Kianpour Rad, M., "Nanostructuring platinum nanoparticles on Ni/Ce0.8Gd0.2O<sub>2</sub>-δ anode for low temperature solid oxide fuel cell via single-step infiltration: A case study", *Advanced Ceramics Progress*, Vol. 4, (2018), 45-51. https://dx.doi.org/10.30501/ACP.2018.90833
- 3. Web., Available at: <u>https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html</u>
- Ke, W., Fang, G., Wan, J., Tao, H., Liu, Q., Xiong, L., Qin, P., Wang, J., Lei, H., Yang, G., Qin, M., Zhao, X., Yan, Y., "Efficient hole-blocking layer-free planar halide perovskite thinfilm solar cells", *Nature Communications*, Vol. 6, (2015), 6700-6706. https://doi.org/10.1038/ncomms7700
- Liu, H., Huang, Z., Wei, S., Zheng, L., Xiao, L., Gong, Q., "Nano-structured electron transporting materials for perovskite solar cells", *Nanoscale*, Vol. 8, (2016), 6209-6221. https://doi.org/10.1039/C5NR05207F
- Salehi, A., Sadrnezhaad, S., "Comparison of carbon nitride nanosheets synthesized by thermal and ultrasonic thermal (combined) methods", *Journal of Advanced Materials and Technologies (JAMT)*, Vol. 8, No. 4, (2020), 1-7. (In Farsi). https://dx.doi.org/10.30501/JAMT.2020.93224
- Yang, G., Tao, H., Qin, P., Ke, W., Fang, G., "Recent progress in electron transport layers for efficient perovskite solar cells", *Journal of Materials Chemistry A*, Vol. 4, (2016), 3970-3990. https://doi.org/10.1039/C5TA09011C
- Eslami Afrooz, I., Chuan Ching, D. L., "Effect of novel swirl distributor plate on hydrodynamics of fluidized bed gasifier", *International Journal of Engineering*, Vol. 32, (2019), 1358-1365. https://dx.doi.org/10.5829/IJE.2019.32.10A.04
- Li, X., Bi, D., Yi, C., Décoppet, J. -D., Luo, J., Zakeeruddin, S. M., Hagfeldt, A., Grätzel, M., "A vacuum flash–assisted solution process for high-efficiency large-area perovskite solar cells", *Science*, Vol. 353, (2016), 58-62. https://science.sciencemag.org/content/353/6294/58
- Chen, W., Wu, Y., Yue, Y., Liu, J., Zhang, W., Yang, X., Chen, H., Bi, E., Islam, A., Grätzel, M., Han, L., "Efficient and stable large-area perovskite solar cells with inorganic charge extraction layers", *Science*, Vol. 35, (2015), 944-948. <u>https://science.sciencemag.org/content/350/6263/944</u>
- Jiang, Q., Zhang, L., Wang, H., Yang, X., Meng, J., Liu, H., Yin, Z., Wu, J., Zhang, X., You, J., "Enhanced electron extraction using SnO<sub>2</sub> for high-efficiency planar-structure HC (NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>PbI<sub>3</sub>based perovskite solar cells", *Nature Energy*, Vol. 2, (2017), 16177. <u>https://doi.org/10.1038/nenergy.2016.177</u>
- Tan, H., Jain, A., Voznyy, O., Lan, X., De Arquer, F. P. G., Fan, J. Z., Quintero-Bermudez, R., Yuan, M., Zhang, B., Zhao, Y., Fan, F., Li, P., Na Quan, L., Zhao, Y., Lu, Z. -H., Yang, Z., Hoogland, S., Sargent, E. H., "Efficient and stable solutionprocessed planar perovskite solar cells via contact passivation", *Science*, Vol. 355, (2017), 722-726. https://science.sciencemag.org/content/355/6326/722
- Wu, Y., Yang, X., Chen, W., Yue, Y., Cai, M., Xie, F., Bi, E., Islam, A., Han, L., "Perovskite solar cells with 18.21 % efficiency and area over 1 cm<sup>2</sup> fabricated by heterojunction engineering", *Nature Energy*, Vol. 1, (2016), 16148. https://doi.org/10.1038/nenergy.2016.148
- Choi, J., Song, S., Hörantner, M. T., Snaith, H. J., Park, T., "Welldefined nanostructured, single-crystalline TiO<sub>2</sub> electron transport layer for efficient planar perovskite solar cells", *ACS Nano*, Vol. 10, (2016), 6029-6036. <u>https://doi.org/10.1021/acsnano.6b01575</u>
- Edri, E., Kirmayer, S., Henning, A., Mukhopadhyay, S., Gartsman, K., Rosenwaks, Y., Hodes, G., Cahen, D., "Why lead methylammonium tri-iodide perovskite-based solar cells require a mesoporous electron transporting scaffold (but not necessarily a hole conductor)", *Nano Letters*, Vol. 14, (2014), 1000-1004. https://doi.org/10.1021/nl404454h

مراجع

# ٤- نتيجه گيرى

دولايهاي هاي انتقالدهنده الكتروني TiO<sub>2</sub>/SnO<sub>2</sub>. TiO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub> و SnO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub> بهطور جداگانه در ساختار سلولهای خورشیدی پروسکایتی بهکار برده شدند. این گونه لايههاي كاميوزيتي مي تواند فوايد مربوط به هر دو لايه را در خود جمع کرده و بهاینترتیب کاربرد وسیعتری را در ادوات فتوولتاييكي از خود نشان دهد. ساختارهاي از نوع ▲ SnO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub>-UTL , TiO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub>-UTL , TiO<sub>2</sub>/SnO<sub>2</sub>-UTL همراه جاذب پروسکایت، ساختار نوارهای انرژی مؤثرتری را نسبت به حالت بهینهنیافته ایجاد میکند که با جلوگیری از جمع و بازترکیب بار در فصل مشترک، منجر به افزایش بازدهی سلول میشود. برخلاف آن، برای دولایهایهای با ساختار معكوس يعنى WO3/TiO2-UTL ،SnO2/TiO2-UTL و WO3/SnO2-UTL شاهد کاهش بازدهی در سلولها بودیم که تصدیقی بر سهم عمده صفبندی ترازهای انرژی در بهینهسازی عملکرد سلولهاست. بهترین عملکرد در این یژوهش برای سلولهای بریایه SnO<sub>2</sub> CL/WO<sub>3</sub> (٤ نانومتر) مشاهده شد که با بهکارگیری این ساختارها به بازدهی بالاتر از ۲ درصد برای سلولهای خورشیدی پروسکایتی صفحهای دست یافتیم. همچنین نشان داده شد که UTL های با ضخامت کمتر، در بهبودبخشی به عملکرد PSC ها مؤثرتر بودهاند. نتایج مربوط به این پژوهش نشان میدهد که با بهکارگیری یک روش ساده در مهندسی فصل مشترک می توان به ادوات فتوولتاييكي بهينه يافته باقابليت بسيار بالاترى دست يافت.

# ٥- سپاسگزاري

نویسندگان این مقاله از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان به دلیل فراهم کردن امکانات لازم جهت انجام لایهنشانیها با روش کندوپاش بسامد رادیویی، از آزمایشگاه پوششهای نانوساختار دانشگاه صنعتی شریف برای مساعدتی که در به انجام رسانیدن لایهنشانیها و آزمونهای مشخصهیابی داشتهاند و همچنین از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برای تأمین بخشی از بودجه لازم در انجام این پروژه تشکر به عمل میآورند.

- Noh, M. F. M., Teh, C. H., Daik, R., Lim, E. L., Yap, C. C., Ibrahim, M. A., Ludin, M. A., Yusoff, A. R. B. M., Jang, J., Teridi, M. A. M., "The architecture of the electron transport layer for a perovskite solar cell", *Journal of Materials Chemistry C*, Vol. 6, (2018), 682-712. <u>https://doi.org/10.1039/C7TC04649A</u>
- Saliba, M., Matsui, T., Seo, J.-Y., Domanski, K., Correa-Baena, J.-P., Nazeeruddin, M. K., Zakeeruddin, S. M., Tress, W., Abate, A., Hagfeldt, A., Grätzel, M., "Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency", *Energy & Environmental Science*, Vol. 9, (2016), 1989-1997. <u>https://dx.doi.org/10.1039/C5EE03874J</u>
- Swanepoel, R., "Determination of surface roughness and optical constants of inhomogeneous amorphous silicon films", *Journal of Physics E: Scientific Instruments*, Vol. 17, (1984), 896. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3735/17/10/023/meta
- 34. Wang, K., Shi, Y., Dong, Q., Li, Y., Wang, S., Yu, X., Wu, M., Ma, T., "Low-temperature and solution-processed amorphous WO<sub>x</sub> as electron-selective layer for perovskite solar cells", *The Journal of Physical Chemistry Letters*, Vol. 6, (2015), 755-759. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b00010
- 35. Ganbavle, V., Agawane, G., Moholkar, A., Kim, J., Rajpure, K., "Structural, optical, electrical, and dielectric properties of the spray-deposited WO<sub>3</sub> thin films", *Journal of Materials Engineering and Performance*, Vol. 23, (2014), 1204-1213. https://doi.org/10.1007/s11665-014-0873-3
- Lim, S., Huang, N. M., Lim, H. N., Mazhar, M., "Surface modification of aerosol-assisted CVD produced TiO<sub>2</sub> thin film for dye sensitised solar cell", *International Journal of Photoenergy*, (2014). <u>https://www.hindawi.com/journals/ijp/2014/586707</u>
- Reyes-Coronado, D., Rodríguez-Gattorno, G., Espinosa-Pesqueira, M., Cab, C., de Coss, R. d., Oskam, G., "Phase-pure TiO<sub>2</sub> nanoparticles: anatase, brookite and rutile", *Nanotechnology*, Vol. 19, (2008), 145605. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-4484/19/14/145605/meta
- Li J., Wu, N., "Semiconductor-based photocatalysts and photoelectrochemical cells for solar fuel generation: a review", *Catalysis Science & Technology*, Vol. 5, (2015), 1360-1384. https://doi.org/10.1039/C4CY00974F
- Berberich, L., Bell, M., "The dielectric properties of the rutile form of TiO<sub>2</sub>", *Journal of Applied Physics*, Vol. 11, (1940), 681-692. <u>https://doi.org/10.1063/1.1712721</u>
- Kormann, C., Bahnemann, D. W., Hoffmann, M. R., "Preparation and characterization of quantum-size titanium dioxide", *The Journal of Physical Chemistry*, Vol. 92, (1988), 5196-5201. https://doi.org/10.1021/j100329a027
- Yıldırım, M. A., Yıldırım, S. T., Sakar, E. F., Ateş, A., "Synthesis, characterization and dielectric properties of SnO<sub>2</sub> thin films", *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, Vol. 133, (2014), 60-65. https://doi.org/10.1016/j.saa.2014.05.035
- Button, K. J., Fonstad, C. G., Dreybrodt, W., "Determination of the electron masses in stannic oxide by submillimeter cyclotron resonance", *Physical Review B*, Vol. 4, (1971), 4539. <u>https://doi.org/10.1103/PhysRevB.4.4539</u>
- Paliwal, A., Sharma, A., Tomar, M., Gupta, V., "Optical properties of WO<sub>3</sub> thin films using surface plasmon resonance technique", *Journal of Applied Physics*, Vol. 115, (2014), 043104. <u>https://doi.org/10.1063/1.4862962</u>
- Berak J. M., Sienko, M., "Effect of oxygen-deficiency on electrical transport properties of tungsten trioxide crystals", *Journal of Solid State Chemistry*, Vol. 2, (1970), 109-133. https://doi.org/10.1016/0022-4596(70)90040-X
- Roh, S. -J., Mane, R. S., Min, S. -K., Lee, W. -J., Lokhande, C., Han, S. -H., "Achievement of 4.51 % conversion efficiency using ZnO recombination barrier layer in TiO<sub>2</sub> based dye-sensitized solar cells", *Applied Physics Letters*, Vol. 89, (2006), 253512. <u>https://doi.org/10.1063/1.2410240</u>
- 46. Minemoto T., Murata, M., "Theoretical analysis on effect of band offsets in perovskite solar cells", *Solar Energy Materials and Solar Cells*, Vol. 133, (2015), 8-14. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2014.10.036

- Mohammadian-Sarcheshmeh, H., Mazloum-Ardakani, M., "Recent advancements in compact layer development for perovskite solar cells", *Heliyon*, Vol. 4, (2018), 00912. <u>https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00912</u>
- Abrusci, A., Stranks, S. D., Docampo, P., Yip, H. -L., Jen, A. K. -Y, Snaith, H. J., "High-performance perovskite-polymer hybrid solar cells via electronic coupling with fullerene monolayers", *Nano Letters*, Vol. 13, (2013), 3124-3128. https://doi.org/10.1021/nl401044q
- Wojciechowski, K., Stranks, S. D., Abate, A., Sadoughi, G., Sadhanala, A., Kopidakis, N., Rumbles, G., Li, C. -Z., Friend, R. H., Jen, A. K. -Y., Snaith, H. J., "Heterojunction modification for highly efficient organic–inorganic perovskite solar cells", *ACS Nano*, Vol. 8, (2014), 12701-12709. <u>https://doi.org/10.1021/nn505723h</u>
- Yang, D., Zhou, X., Yang, R., Yang, Z., Yu, W., Wang, X., Li, C., Liu, Z. (F.), Chang, R. P. H., "Surface optimization to eliminate hysteresis for record efficiency planar perovskite solar cells", *Energy & Environmental Science*, Vol. 9, (2016), 3071-3078. https://doi.org/10.1039/C6EE02139E
- Li, Y., Zhu, J., Huang, Y., Liu, F., Lv, M., Chen, S., Hu, L., Tang, J., Yao, J., Dai, S., "Mesoporous SnO<sub>2</sub> nanoparticle films as electron-transporting material in perovskite solar cells", *RSC Advances*, Vol. 5, (2015), 28424-28429. https://doi.org/10.1039/C5RA01540E
- Osali, S., Esfahani, H., Karami, H. R., "Photoluminescence and IR properties of Al doped ZnO nanofibers." *Journal of Advanced Materials and Technologies (JAMT)*, Vol. 8, No. 4, (2020), 9-17. (In Farsi). <u>https://dx.doi.org/10.30501/JAMT.2020.104190</u>
- Kulkarni, A., Jena, A. K., Chen, H. -W., Sanehira, Y., Ikegami, M., Miyasaka, T., "Revealing and reducing the possible recombination loss within TiO<sub>2</sub> compact layer by incorporating MgO layer in perovskite solar cells", *Solar Energy*, Vol. 136, (2016), 379-384. <u>https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.07.019</u>
- Lu, H., Tian, W., Gu, B., Zhu, Y., Li, L., "TiO<sub>2</sub> electron transport bilayer for highly efficient planar perovskite solar cell", *Small*, Vol. 13, (2017), 1701535. https://doi.org/10.1002/smll.201701535
- Xu, X., Zhang, H., Shi, J., Dong, J., Luo, Y., Li, D., Meng, Q., "Highly efficient planar perovskite solar cells with a TiO<sub>2</sub>/ZnO electron transport bilayer", *Journal of Materials Chemistry A*, Vol. 2, (2015), 19288-19293. https://doi.org/10.1039/C5TA04239A
- Otoufi, M. K., Ranjbar, M., Kermanpur, A., Taghavinia, N., Minbashi, M., Forouzandeh, M., Ebadi, F., "Enhanced performance of planar perovskite solar cells using TiO<sub>2</sub>/SnO<sub>2</sub> and TiO<sub>2</sub>/WO<sub>3</sub> bilayer structures: Roles of the interfacial layers", *Solar Energy*, Vol. 208, (2020), 697-707. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.08.035
- Kogo, A., Ikegami, M., Miyasaka, T., "A SnO<sub>x</sub>-brookite TiO<sub>2</sub> bilayer electron collector for hysteresis-less high efficiency plastic perovskite solar cells fabricated at low process temperature", *Chemical Communications*, (2016). https://doi.org/10.1039/C6CC02589G
- Qiu, L., Liu, Z., Ono, L. K., Jiang, Y., Son, D. Y., Hawash, Z., He, S., Qi, Y., "Scalable fabrication of stable high efficiency perovskite solar cells and modules utilizing room temperature sputtered SnO<sub>2</sub> electron transport layer", *Advanced Functional Materials*, (2018), 1806779. https://doi.org/10.1002/adfm.201806779
- Huang, X., Hu, Z., Xu, J., Wang, P., Wang, L., Zhang, J., Zhu, Y., "Low-temperature processed SnO<sub>2</sub> compact layer by incorporating TiO<sub>2</sub> layer toward efficient planar heterojunction perovskite solar cells", *Solar Energy Materials and Solar Cells*, Vol. 164, (2017), 87-92. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2017.02.010
- Lu, G., He, F., Pang, S., Yang, H., Chen, D., Chang, J., Lin, Z., Zhang, J., Zhang, C., "A PCBM-modified TiO<sub>2</sub> blocking layer towards efficient perovskite solar cells", *International Journal of Photoenergy*, (2017). <u>https://doi.org/10.1155/2017/2562968</u>
- Eze, V. O., Seike, Y., Mori, T., "Efficient planar perovskite solar cells using solution-processed amorphous WO<sub>x</sub>/fullerene C60 as electron extraction layers", *Organic Electronics*, Vol. 46, (2017), 253-262. https://doi.org/10.1016/j.orgel.2017.04.024